

学位請求論文公聴会の開催について

日 時：2月19日（水）16:20-17:50

場 所：先端科学総合研究棟 405N

論文題目：Study on High Functionality
Temperature Measurement on SiC Based
on Optical-Interference Contactless
Thermometry (OICT)

（光学干渉非接触温度測定法（OICT）を用いた SiC の温度測定技術の高機能化に関する研究）

発表者： YU JIAWEN

主 査： 東 清一郎